### IC socket

Patent Number: ☐ US5342213 Publication date: 1994-08-30

Inventor(s): KOBAYASHI MASAHIKO (JP) MINNESOTA MINING & MFG (US) Applicant(s):

Requested Patent: JP5343146

Application Number: US19930073932 19930608 Priority Number(s): JP19920149140 19920609

IPC Classification: H01R11/22

EC Classification: H01R13/193, H05K7/10D, H05K7/10F3B

Equivalents: JP3302720B2

### Abstract

An IC socket, capable of being applied to an IC device having short lead pins and ensuring reliable contact with the lead pins used, comprises contacts each having a first contact element that is substantially fixed and a second contact element that is elastically deformable, and an actuator for moving the second contact elements of the contacts. The second contact elements have their centers formed as engaging means for engaging with the actuator, and their portions near the surface of a socket body are formed as contacting means to be brought into contact with lead pins of an IC device. The second contact elements are located close to the first contact elements. When an IC device is inserted, the actuator separates the second contact elements from the first contact elements.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

# 特開平5-343146

(43)公開日 平成5年(1993)12月24日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup> H 0 1 R 33/97 H 0 1 L 23/32 H 0 1 R 23/00 33/76	<b>識別記号</b> D A L	庁内整理番号 9057-5E 6901-5E 9057-5E	FΙ	技術表示箇所
			5	審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)
(21)出願番号	特顏平4-149140	<u>.</u>	(71)出願人	590000422 ミネソタ マイニング アンド マニュフ
(22)出願日	平成4年(1992)6月	19日		ァクチャリング カンパニー アメリカ合衆国, ミネソタ 55144-1000, セント ポール, スリーエム センター (番地なし)
			(72)発明者	小林 正彦 神奈川県相模原市南橋本3丁目8番8号 住友スリーエム株式会社内
			(74)代理人	弁理士 青木 朗 (外4名)

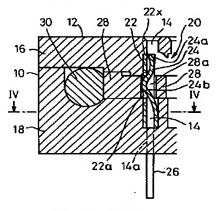
### (54) 【発明の名称】 I Cソケット

### (57)【要約】

【目的】 I Cソケットに関し、リードピンが短い場合にも対応でき且つ使用中にリードピンとの接触を確実に維持できることを目的とする。

【構成】 実質的に固定の第1のコンタクト部材22と 弾性的に変形可能な第2のコンタクト部材24とからなるコンタクト20と、該コンタクトの該第2のコンタクト部材を動かすためのアクチュエータ28とからなり、該第2のコンタクト部材24が、中間部に該アクチュエータと係合する係合部24bを有し、且つ該表面側にICデバイスのリードピンと接触する接触部24aを有するように形成され、さらに、該第2のコンタクト部材(24)は該第1のコンタクト部材(22)に近接して配置され、ICデバイスの挿入時に該アクチュエータが該第2のコンタクト部材を該第1のコンタクト部材から離れさせるようにした構成とする。

### 第1実施例を示す断面図



10…ソケット本体 12…実面 14…穴 20…コンタクト 22…第1のコンタクト部材 24…第2のコンタクト部材 24。…操魚部 24 b…呼免子コエータ 1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に所定のパターンの穴(14)を有 するソケット本体(10)と、該穴の各々に配置され且 つ挿入されたICデバイスのリードピンを挟持するため に実質的に固定の第1のコンタクト部材(22)と弾性 的に変形可能な第2のコンタクト部材(24)とからな るコンタクト(20)と、該コンタクトの該第2のコン タクト部材を動かすためのアクチュエータ(28)とか らなり、該第2のコンタクト部材(24)が、その中間 部に該アクチュエータ(28)と係合する係合部(24 b) を有し、且つ該中間部よりも該ソケット本体の表面 側に I Cデバイスのリードピンと接触する接触部(24 a) を有するように形成され、さらに、該第2のコンタ クト部材(24)は該第1のコンタクト部材(22)に 近接して配置され、ICデバイスの挿入時に該アクチュ エータが該第2のコンタクト部材を該第1のコンタクト 部材から離れさせるようにしたことを特徴とするICソ ケット。

【請求項2】 該第2のコンタクト部材(24)と該アクチュエータ(28)が該第1のコンタクト部材(22)に関して反対側に位置し、該第1のコンタクト部材が該第2のコンタクト部材に対向する部位に空部(22a)をもち、該第2のコンタクト部材と該アクチュエータとが該第2のコンタクト部材と整列した該第1のコンタクト部材の該空部を通って係合するようにした請求項1に記載の1Cソケット。

【請求項3】 該第2のコンタクト部材の該係合部が該第1のコンタクト部材の空部に向かって突出するように曲げられた突出部(24b)を有し、該アクチュエータが該第2のコンタクト部材の該突出部に係合するように 30した請求項1又は2に記載のICソケット。

【請求項4】 該第1のコンタクト部材の概ね端部に I Cデバイスのリードピンと接触する凸部を有する請求項 1 又は2 又は3 に記載の I Cソケット。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はZIF (Zero Insertion Force) タイプのICソケットに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の多機能化、小型化の要 40 求に伴い、表面実装や、狭ピッチ化及び多ピン化などにより、ICデバイスも小型化、狭ピッチ化されている。したがって、ICデバイスのリードピンはますます小型化され、小さな力においてもリードピンの変形が起こりやすい。また、ソケットの小型化により、ソケットの高接触力が得られない構造になってきている。

【0003】 I Cデパイスのパーンイン試験等のテストにおいては、I Cデパイスのリードピンの挿入時にリードピンに力がかからないように、開閉可能なコンタクトを備えた 2 I F タイプの I C ソケットが使用されてい 50

る。図8は、従来の2IFタイプのICソケットの一例 (例えば実公平2-28624号公報参照)を示す図で ある。このICソケットは、ソケット本体1の表面に穴 2を有し、各穴2に、ICデバイスのリードピンが矢印 で示されるように挿入されるようになっている。各穴2 にはリードピンを受けるコンタクトが設けられ、各コン タクトは固定の第1のコンタクト部材3と、弾性変形可 能な第2のコンタクト部材4とからなる。リードピンは 第1及び第2のコンタクト部材3、4の間に挿入され、 10 挟持される。

【0004】このコンタクトの開閉のためにアクチュエータ5が設けられる。図8に示す従来技術では、アクチュエータ5はソケット本体1の表面を覆って配置された移動板からなり、各第2のコンタクト部材4の上端と係合する係合部6を有する。リードピンを挿入するときには、アクチュエータ5を左に動かすと、第2のコンタクト部材4が左に動かされて第1のコンタクト部材3との間に開口部ができ、リードピンはコンタクトから力を受けることなく挿入される。リードピンがコンタクトに挿20入されたら、アクチュエータ5を右に動かすと、第2のコンタクト部材4が右の方の原位置へ復帰し、リードピンが第1及び第2のコンタクト部材3、4の間に挟持される。

【0005】図9は、従来のZIFタイプのICソケットの他の例を示す図である。このICソケットは、ソケット本体1の表面に穴2を有し、各穴2に、ICデバイスのリードピンが矢印で示されるように挿入されるようになっている。各穴2にはリードピンを受けるコンタクトが設けられ、各コンタクトは固定の第1のコンタクト部材3と、弾性変形可能な第2のコンタクト部材4とからなる。リードピンは第1及び第2のコンタクト部材3、4の間に挿入され、挟持される。

【0006】図9に示す従来技術では、アクチュエータ 5はソケット本体1の内部に配置された移動板からな り、各第2のコンタクト部材4を第1のコンタクト部材 3に向かって押しつける係合部6を有する。アクチュエ ータ5はカム7により左方向に押されるようになってい る。リードピンを挿入するときには、アクチュエータ5 は図示の位置にあり、第2のコンタクト部材4と第1の コンタクト部材3との間に開口部ができ、リードピンは コンタクトから力を受けることなく挿入される。リード ピンがコンタクトに挿入されたならば、カム7を矢印の ように回転させ、アクチュエータ5を左方向に動かす。 すると第2のコンタクト部材4は第1のコンタクト部材 3に向かって動かされ、リードピンが第1及び第2のコ ンタクト部材3、4の間に挟持される。図8及び図9に おいて、第1及び第2のコンタクト部材3、4は回路基 板等に接続されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】図8に示す従来技術に

3

おいては、アクチュエータ5がソケット本体1の表面を 覆って配置され、係合部6が第2のコンタクト部材4の 上端と係合するようになっているため、アクチュエータ 5の表面から第2のコンタクト部材4のリードピンとの 接触部までの深さが深くなり、リードビンが短い場合に は対応できないことがある。特に、表面実装用のICデ バイスの場合には小型化の要求が強く、リードピンが短 いので、図8に示された従来のICソケットは使用する ことができない。

【0008】図9に示す従来技術においては、第2のコ ンタクト部材4のリードピンとの接触部をソケット本体 1の表面の近傍に設定することができ、リードピンが短 い場合にも対応できる。しかし、このコンタクトはノー マルオープンタイプであり、リードピンを挿入した後で アクチュエータ5を左方向に動かし、アクチュエータ5 をその位置に維持することによりリードピンが第1及び 第2のコンタクト部材3、4に挟持され、電気的接触を 確実にすることができる。 ソケット本体 1 やアクチュエ ータ5は樹脂の成形品であり、負荷がかかっているの で、パーンイン試験等で熱を加えた場合、樹脂のクリー 20 プ現象が生じると、リードピンと第1及び第2のコンタ クト部材3、4との接触力が低下するという問題点があ った。

【0009】本発明の目的は、高密度実装に対応したり ードピンが短いICデバイスの場合にも対応でき且つ使 用中にリードピンとの接触を確実に維持できるコンタク トを有するICソケットを提供することである。

### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明によるICソケッ トは、表面に所定のパターンの穴を有するソケット本体 30 と、該穴の各々に配置され且つ挿入されたICデバイス のリードピンを挟持するために実質的に固定の第1のコ ンタクト部材と弾性的に変形可能な第2のコンタクト部 材とからなるコンタクトと、該コンタクトの該第2のコ ンタクト部材を動かすためのアクチュエータとからな り、該第2のコンタクト部材が、その中間部に該アクチ ュエータと係合する係合部を有し、且つ該中間部よりも 該ソケット本体の表面側にICデバイスのリードピンと 接触する接触部を有するように形成され、さらに、該第 2のコンタクト部材は該第1のコンタクト部材に近接し て配置され、ICデパイスの挿入時に該アクチュエータ が該第2のコンタクト部材を該第1のコンタクト部材か ら離れさせるようにしたことを特徴とするものである。

【0011】また、本発明においは、第2のコンタクト 部材とアクチュエータが、第1のコンタクト部材に関し て、反対側に位置し、第1のコンタクト部材が、第2の コンタクト部材に対向する位置に、空部を設けて、空部 を通って、第1及び第2のコンタクト部材が係合するよ うにすることも可能である。さらに、アクチュエータに

空部にむかって、第2のコンタクト部材に突出部を設け たり、あるいは、充分な接触力を得るため、第1のコン タクト部材の概ね端部に、ICデバイスのリードピンと 接触するための凸部を設けることも可能である。

[0012]

【作用】上記構成においては、第2のコンタクト部材 が、その中間部よりもソケット本体の表面側にICデバ イスのリードピンと接触する接触部を有するように形成 されているので、ソケット本体の表面と第2のコンタク ト部材のリードピンとの接触部との間の距離を小さくで き、リードピンが短いICデバイスの場合にも対応でき る。さらに、アクチュエータを右方向に動かすことによ り第1及び第2のコンタクト部材の間にリードピンを挿 入する開口部を形成し、リードピンを挿入した後でアク チュエータを左方向に動かすことにより第1及び第2の コンタクト部材の間にリードピンを挟持する。この場 合、リードピンは第2のコンタクト部材の弾性力により 確実に挟持される。

[0 0 1 3]

【実施例】図1は本発明の第1実施例のICソケットの 断面図、図2は同ICソケットのの斜視図である。IC ソケットはほぼ矩形状のソケット本体10を有し、ソケ ット本体10は表面12にICデパイスのリードピンを 挿入するための穴14を有する。リードピンを挿入する ための穴14は、ICデバイスのリードピンの配列に応 じて、例えばピングリッドアレイにおいて2.54mm グリッドや1. 27mmグリッドで、あるいはさらにそ の千鳥状配置で設けられる。実施例では、ソケット本体 10はトッププレート16とペースプレート18とから なり。穴14はトッププレート16を貫通して設けられ る。ベースプレート18には穴14の延長部として同じ 配列の穴が設けられる。ペースプレート18の部分の穴 14の配置が図4に示されている。

【0014】ソケット本体10の穴14の各々にはコン タクト20が配置される。図1及び図5に示されるよう に、コンタクト20は、実質的に固定の第1のコンタク ト部材22と弾性的に変形可能な第2のコンタクト部材 24とからなる。このコンタクト20は図5の(B)に 示される金属板材20 a を鎖線の位置で曲げて形成した 金属片からなるものであり、第1のコンタクト部材22 と第2のコンタクト部材24は中央を上下に延びる端子 部26の各側に相互に対向している。端子部26は第1 及び第2のコンタクト部材22、24よりも下方に長く なっている。ペースプレート18の部分の穴14は二段 形状になっており、下段側の穴の形状は図1に14aで 示されるように端子部26と同じ断面形状になってい る。従って、端子部26を下段側の穴14aに嵌合する ことによりコンタクト20をペースプレート18に固定 することができる。さらに、図4に示されるように、第 より、容易に稼働させるため、第1のコンタクト部材の 50 1及び第2のコンタクト部材22、24の下方部分はそ 5

れぞれペースプレート18の部分の穴14の側壁に沿っ て位置する。

【0015】図1に示されるように、第1のコンタクト 部材22の上方部分はトッププレート16の部分の穴1 4の側壁に沿って位置し、かつ端子部26の上方部分に 一体化されている。従って、第1のコンタクト部材22 はソケット本体10に実質的に固定されている。第1の コンタクト部材22は中間部に空部22aをもち、これ に対向する第2のコンタクト部材24は上下端部から連 続的である。

【0016】図1及び図5に示されるように、第2のコ ンタクト部材24は下方部分のみが端子部26に一体化 され、残りの大部分はどこにも固定されていず、弾性的 に変形可能である。第2のコンタクト部材24は上記し たように下端部が固定され、上端部はICデバイスのリ ードピンと接触する接触部24aとなっており、中間部 は後述するアクチュエータと係合する係合部24bとな っている。接触部24aは係合部24bよりもソケット 本体10の表面12側に位置する。第2のコンタクト部 材24は側面視でくの字状に屈曲されており、係合部2 20 4 bはこの屈曲部に相当する。また、この係合部24 b は第1のコンタクト部材22の中間部の空部22aと対 向する。接触部24aはさらに逆くの字状に屈曲され、 先端がICデバイスのリードピンと接触する。また、第 1のコンタクト部材22の先端又は先端近傍には小さな 凸部22xが設けられ、ICデバイスのリードピンと接 触する。

【0017】図1に示されるように、トッププレート1 6とベースプレート18との間にはアクチュエータ28 が設けられる。アクチュエータ28はソケット本体10 の穴14と同様の穴28aをもったスライドプレートと して形成され、コンタクト20はアクチュエータ28の 各穴28aに通される。各穴28aの側壁が第1のコン タクト部材22の中間部の空部22aを通って第2のコ ンタクト部材24の係合部24bと係合する。

【0018】アクチュエータ28の一端部にはカム30 が配置される。さらに、図2に示されるように、ソケッ ト本体10の両側面部には操作レパー32が枢着点32 aにおいて枢着され、カム30は枢着点32aにおいて 操作レバー32と連結される。従って、操作レバー32 を回転させると、カム30も同時に回転する。実施例に おいては、カム30は円弧部と平面部とからなり、常時 はカム30の平面部がアクチュエータ28の端面と面一 に当接する位置になっている。

【0019】弾性的に変形可能な第2のコンタクト部材 24は第1のコンタクト部材22に近接して配置され、 第2のコンタクト部材24は第1のコンタクト部材22 から離れる方向に予負荷された状態で第1のコンタクト 部材22に密接して配置されることも可能である。 すな わち、図1においては、第2のコンタクト部材24の接 50 第2のコンタクト部材24の接触部24aの上縁部が第

触部24aは第1のコンタクト部材22に対して弾性的 に圧接するようになっている。そこで、アクチュエータ 28が図1の位置にあるときには第2のコンタクト部材 24が第1のコンタクト部材22に密接される。従っ て、この状態では、ICデバイスのリードピンを挿入す ることはできない。

【0020】ICデバイスのリードピンを挿入するとき には、操作レバー32を操作してカム30を回転させ、 カム30の平面部をアクチュエータ28の端面に対して 10 傾斜させる。それによって、アクチュエータ28は図1 で右方向の位置に移動し、第2のコンタクト部材24の 係合部24bを押し、第2のコンタクト部材24を第1 のコンタクト部材22から離れさせ、第2のコンタクト 部材24の接触部24aと第1のコンタクト部材22と の間に閉口部ができるようにする。そこで、ICデバイ スのリードピンをソケット本体10の穴14からコンタ クト20に挿入することができる。

【0021】ICデバイスのリードピンを挿入した後 で、操作レバー32を操作してカム30を逆回転させ、 カム30の平面部がアクチュエータ28の端面と面一で 当接するようにする。すると、第2のコンタクト部材2 4は第1のコンタクト部材22に密接した初期位置へ戻 ろうとし、リードピンは第1及び第2のコンタクト部材 22、24の間に挟持される。この場合、リードピンは 第2のコンタクト部材24の弾性力により確実に挟持さ れる。図3は、ICデバイス33のリードピン34がこ うしてコンタクト20に挿入された状態を示す図であ

【0022】図6は本発明の第2実施例のICソケット の断面図、図7は同ICソケットののコンタクトの斜視 図である。この I Cソケットの概略構成は前の実施例と 同じであり、対応する部材には同じ参照数字を示して詳 細な説明は省略する。

【0023】この実施例では、コンタクト20の構成が 前の実施例のものとことなっている。このコンタクト2 0は、実質的に固定の第1のコンタクト部材22と弾性 的に変形可能な第2のコンタクト部材24とからなる。 このコンタクト20も金属板材を曲げて形成した金属片 からなるものであり、第1のコンタクト部材22と第2 のコンタクト部材24は中央を上下に延びる端子部26 の各側に相互に対向している。端子下方延長部26 a は 第1のコンタクト部材22から下方に延びている。端子 下方延長部26 aがベースプレート18の穴に嵌合、固 定される。

【0024】弾性的に変形可能な第2のコンタクト部材 24は前の実施例と同様に、下端部が固定され、上端部 側の接触部24aと、中間部に位置する屈曲した係合部 24 bとを有する。第1のコンタクト部材22と第2の コンタクト部材24は実質的に対向した配置であるが、

1のコンタクト部材22の下縁部(空部22aの上縁 部)とほぼ同じ高さになるようになっている。このた め、図7に示されるように、第2のコンタクト部材24 はその無負荷状態において第1のコンタクト部材22の 下側(空部22a内)に位置するようになっている。

【0025】図6に示されるように、このコンタクト2 0を組み込んだ状態では、アクチュエータ28が図示さ れる位置にあるときに第2のコンタクト部材24に初期 荷重をかけた状態に設定され、第2のコンタクト部材2 4の接触部24aの第1のコンタクト部材22側の表面 が第1のコンタクト部材22の対向表面とほぼ同一平面 上にあるようになっている。これによって、第2のコン タクト部材24が第1のコンタクト部材22から離れる 方向に予負荷された状態で第1のコンタクト部材に密接 して配置される。そして、アクチュエータ28が図6に 示す位置にあるときに第2のコンタクト部材24に初期 荷重をかけた状態に設定されているので、アクチュエー タ28の動作に対する第2のコンタクト部材24の動作 の応答性が向上する。すなわち、第2のコンタクト部材 24が初期荷重が内状態では第1のコンタクト部材22 20 12…表面 に弾性的に圧接した状態からアクチュエータ28により 第2のコンタクト部材24を動かし始める場合には充分 な接触力を得るために長いアクチュエータの移動距離が 必要であるが、この実施例ではそのような移動距離が短 くとも充分な接触力が得られる。

[0026]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、

ソケット本体の表面と第2のコンタクト部材のリードピ ンとの接触部との間の距離を小さくでき、高密度実装に 対応し、ICデバイスのリードピンが短い場合にも対応 できるとともに、第1及び第2のコンタクト部材の間に リードピンを確実に挟持することができる。

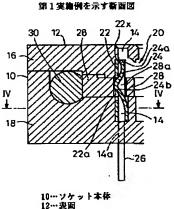
### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1実施例を示す断面図である。
- 【図2】図1のICソケットの斜視図である。
- 【図3】図1のリードピン挿入状態を示す断面図であ 10 る。
  - 【図4】図1の線IV-IVに沿った断面図である。
  - 【図5】図1のコンタクトを示す図であり、(A) は斜
  - 視図、(B)は曲げ加工前のものを示す図である。
  - 【図6】本発明の第2実施例を示す断面図である。
  - 【図7】図6のコンタクトを示す斜視図である。
  - 【図8】従来技術の一例を示す図である。
  - 【図9】従来技術の他の例を示す図である。

### 【符号の説明】

- 10…ソケット本体
- - 14…穴
  - 20…コンタクト
  - 22…第1のコンタクト部材
  - 24…第2のコンタクト部材
  - 2 4 a…接触部
  - 2 4 b…係合部
  - 28…アクチュエータ

【図2】 【図3】 [図1]



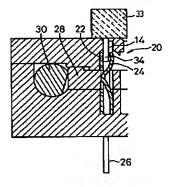
・控触部 ・アクチュエータ

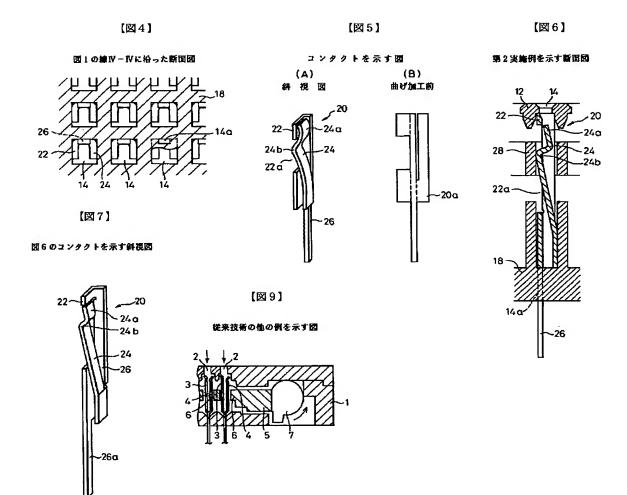
図1のICソケットの斜視図

[図8]

従来技術の一例を示す図

図1のリードピン挿入状態を示す版面図





(corresp. to 5-343146)

# United States Patent [19]

## Kobayashi

[11] Patent Number:

5,342,213

[45] Date of Patent:

Aug. 30, 1994

[54]	IC SOCKE	Т				
[75]	Inventor:	Masahiko Kobayashi, Sagamihara, apan				
[73]	Assignee:	Minnesota Mining and Manufacturing Company, St. Paul Minn.	l,			
[21]	Appl. No.:	73,932				
[22]	Filed:	Jun. 8, 1993				
[30]	Foreig	Application Priority Data				
J	un. 9, 1992 [JF	P] Japan 4-149	140			
[52]	U.S. Cl		259 264,			
[56]		References Cited				
U.S. PATENT DOCUMENTS						
	4,343,524 8/1 4,420,205 12/1 4,468,072 8/1 4,750,891 6/1 4,836,798 6/1 5,059,135 10/1	1983         Kirkman         439/           1984         Sadigh-Behzadi         439/           1988         Egawa         439/           1989         Carter         439/	/266 /266 /259 /268			

### FOREIGN PATENT DOCUMENTS

2-28624 7/1990 Japan .

Primary Examiner-Khiem Nguyen

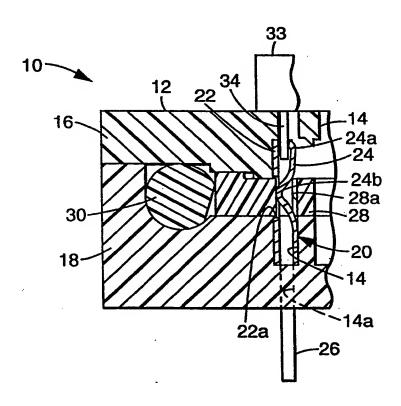
Attorney, Agent, or Firm-Gary L. Griswold; Walter N.

Kirn; John C. Barnes

### [57] ABSTRACT

An IC socket, capable of being applied to an IC device having short lead pins and ensuring reliable contact with the lead pins used, comprises contacts each having a first contact element that is substantially fixed and a second contact element that is elastically deformable, and an actuator for moving the second contact elements of the contacts. The second contact elements have their centers formed as engaging means for engaging with the actuator, and their portions near the surface of a socket body are formed as contacting means to be brought into contact with lead pins of an IC device. The second contact elements are located close to the first contact elements. When an IC device is inserted, the actuator separates the second contact elements from the first contact elements.

### 5 Claims, 6 Drawing Sheets



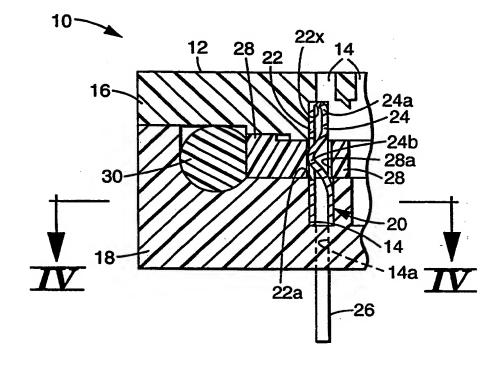
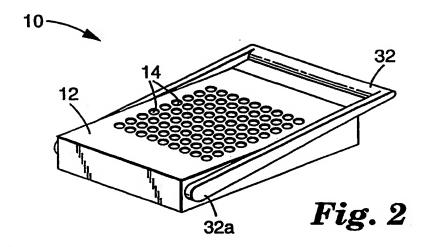


Fig. 1



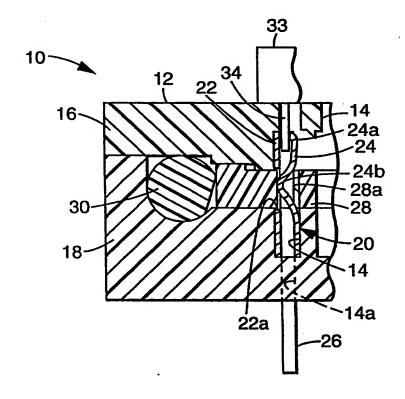


Fig. 3

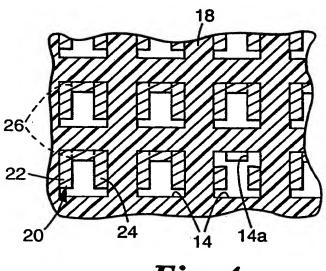
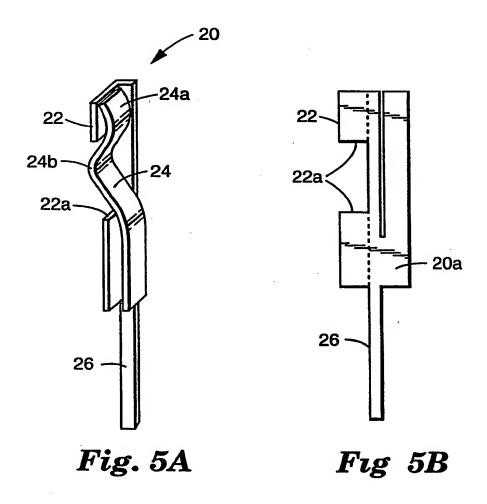


Fig. 4



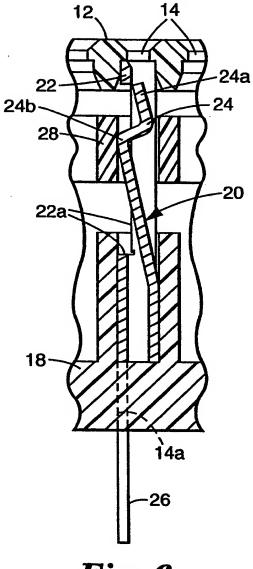


Fig. 6

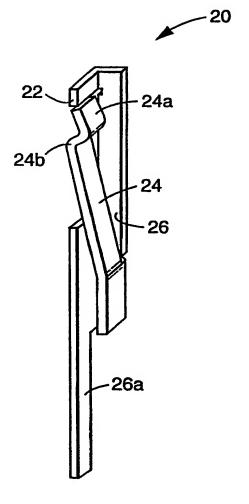


Fig. 7

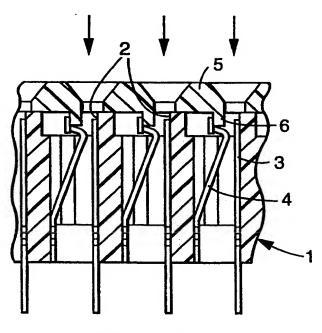


Fig. 8

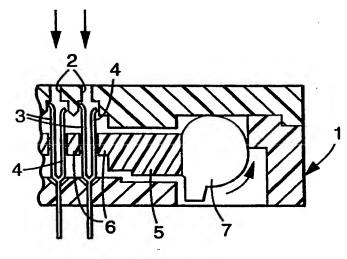


Fig. 9
PRIOR ART

### IC SOCKET

### BACKGROUND OF THE INVENTION

1. Field of the Invention

The present invention relates to an IC socket of a zero insertion force (hereafter, ZIF) type.

2. Description of the Prior Art

There is an increasing demand for multi-functional and compact electronic equipment. In an effort to real- 10 ize such electronic equipment, a surface mounting technique has been widely adopted, and pins of an IC device are arranged with smaller pitches or increasing in number, and IC devices are now designed to be more compact or have pins with smaller pitches, thereby resulting 15 in shorter lead pins of an IC device. These lead pins are easily deformed and the compact sockets provide less

When a burn-in test or other test is performed on an IC device, a ZIF-type IC socket having contacts capa- 20 ble of opening and closing is employed so that no force will be applied to the lead pins of the IC device when the lead pins are inserted.

FIG. 8 shows an example of a conventional ZIF-type IC socket (disclosed, for example, in Japanese Utility 25 Model Unexamined Publication No. 2-28624). The IC socket has holes 2 on the surface of a socket body 1. Lead pins of an IC device are inserted into the holes 2 as indicated with arrows. The holes 2 have contacts for receiving the lead pins. Each of the contacts is made up 30 of a first contact element 3 that is fixed and a second contact element 4 that is elastically deformable. Lead pins are inserted between the first and second contact elements 3 and 4, and then locked.

An actuator 5 is installed to open or close the 35 contacts. In the prior art shown in FIG. 8, the actuator 5 is formed with a movable plate arranged on the surface of the socket body 1, and has engaging means 6 that engage with the tops of the second contact elements 4. When lead pins are inserted, the actuator 5 is moved 40 left. Then, the second contact elements 4 are moved left accordingly. Thereby, openings are created between the second contact elements 4 and the first contact elements 3. The lead pins are inserted smoothly without the lead pins are inserted into the contacts, the actuator 5 is moved right. Then, the second contact members are moved right and reset to the original positions. Eventually, the lead pins are held between the first and second contact elements 3 and 4.

FIG. 9 shows another example of a conventional ZIF-type IC socket. The IC socket has holes 2 on the surface of a socket body 1. Lead pins of an IC device are inserted into the holes 2 as indicated with arrows. The holes 2 have contacts for receiving the lead pins. Each 55 of the contacts includes a first contact element 3 that is fixed and a second contact element 4 that is elastically deformable. The lead pins are inserted and held between the first and second contact elements 3 and 4.

In the prior art shown in FIG. 9, an actuator 5 is 60 elements. formed with a movable plate arranged inside the socket body 1 having an engaging means 6 for pressing the second contact elements 4 towards the first contact elements 3. The actuator 5 is pressed leftward by a cam 7. When lead pins are inserted, the actuator 5 lies at a 65 position as illustrated. Openings are created between the second contact elements 4 and the first contact elements 3. The lead pins are inserted smoothly without

being subject to applied forces by the contacts. When the lead pins are inserted into the contacts, the cam 7 is rotated in the arrow direction to move the actuator 5 to the left. Then, the second contact elements 4 are moved towards the first contact elements 3. The lead pins are held between the first and second contact elements 3 and 4. In FIGS. 8 and 9, the first and second contact elements 3 and 4 are connected to a circuit board.

In the prior art shown in FIG. 8, an actuator 5 is arranged on the surface of a socket body 1 so that engaging means 6 will engage with the upper ends of second contact elements 4. This increases the depths from the surface of the actuator 5 to the contact points between the second contact elements 4 and the lead pins. Therefore, the IC socket of the prior art cannot apply to an IC device having shorter lead pins. In particular, IC devices to be mounted by surface mounting are usually required to be compact in design, and, therefore, have shorter pins. The IC socket of the prior art shown in FIG. 8 is unusable for these IC devices.

In the prior art shown in FIG. 9, the contact points between second contact elements 4 and lead pins can be positioned in the vicinity of the surface of a socket body 1. This IC socket can apply to an IC device having shorter lead pins. However, the contacts of the IC socket are the normal open type. After the lead pins are inserted, an actuator 5 must be moved to the left and held at a position so that the lead pins can be held between the first and second contact elements 3 and 4. In this way, electric continuity is ensured. The socket body 1 and actuator 5 are resin molded. This means that the socket body 1 and actuator 5 have been loaded. When heating in a burn-in test, the resin creeps to weaken the contact forces between the lead pins and the first and second contact elements 3 and 4.

The purpose of the present invention is to provide an IC socket having contacts capable of being applied to an IC device having short lead pins that are designed for high-density mounting and ensuring reliable contact with the lead pins during use thereof.

### SUMMARY OF THE INVENTION

An IC socket according to the present invention being subject to applied forces by the contacts. When 45 comprises a socket body having holes arranged in a predetermined pattern on the surface; contacts made up of first contact elements that are substantially fixed, and second contact elements capable of deforming elastically are arranged in the holes and hold lead pins of an inserted IC device, and an actuator for moving the second contact elements of the contacts. The second contact elements have an engaging means for engaging with the actuator in the center thereof and a contacting means to be brought into contact with the lead pins of an IC device in their portions near the surface of the socket body beyond the centers. The second contact elements are closely arranged to the first contact elements. When an IC device is inserted, the actuator separates the second contact elements from the first contact

> In the present invention, the second contact elements and the actuator are opposed to the first contact elements. The first contact elements may hav cavities at the positions facing the second contact elements. The first and second c ntact elements may engage with each other through the cavities. Therefore, the second contact elements may have pr jections facing the cavities of the first contact elements; thus helping the actua-

tor permit smooth movement of the second contact elements. Alternatively, projections for offering contact with the lead pins of an IC device may be formed at the ends, substantially, of the first contact elements to provide sufficient contact forces.

In the foregoing configuration, second contact elements are shaped to have contacting means that are brought into contact with the lead pins of an IC device in their portions near the surface of a socket body beyond their centers. This helps to minimize the distances 10 between the surface of the socket body and the contact points between the second contact elements and the lead pins. Therefore, the IC socket having said configuration can be applied to an IC device having short lead pins. When an actuator is moved to the right, openings 15 to which lead pins are inserted are created between first contact elements and second contact elements. After the lead pins are inserted, when the actuator is moved to the left, the lead pins are held between the first contact elements and second contact elements. At this time, the 20 of the second contact elements 24 are united with termilead pins are reliably held owing to the elasticity of the second contact elements.

### BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING

embodiment of the present invention.

FIG. 2 is a perspective view of the IC socket shown

FIG. 3 is a cross-sectional view showing a state in which the lead pins of FIG. 1 are inserted.

FIG. 4 is a horizontal sectional view, taken along line IV—IV of FIG. 1.

FIG. 5A is a perspective view showing one of the contacts of FIG. 1, and FIG. 5B is a plan view of an unprocessed plate.

FIG. 6 is a cross-sectional view showing the second embodiment of the present invention.

FIG. 7 is a perspective view of the contacts of FIG.

FIG. 8 shows an example of a prior art. FIG. 9 shows another example of a prior art.

### DETAILED DESCRIPTION OF THE PRESENTLY PREFERRED EMBODIMENTS

FIG. 1 is a cross-sectional diagram of an IC socket of 45 the first embodiment of the present invention. FIG. 2 is an oblique view of the IC socket.

An IC socket has an almost rectangular socket body 10. The socket body 10 has holes 14 into which lead pins of an IC device are inserted. The holes 14 into which 50 lead pins are inserted are arranged according to the arrangement of the lead pins of an IC device; such as, a pin grid array spaced at intervals of 2.54 mm or 1.27 mm, or a zigzag array of the pin grid array. In this embodiment, the socket body 10 is made up of a top 55 plate 16 and a base plate 18. The holes 14 penetrate the top plate 16. The base plate 18 has holes arranged similar to the holes 14 that are extensions of the holes 14.

The holes 14 of the socket body 10 have contacts 20. As shown in FIG. 1 or 5, each of the contacts 20 in- 60 formed elastically may be arranged close to the first cludes a first contact element 22 that is substantially fixed and a second contact element 24 that is elastically deformable. The contact 20 is a metallic leaf made by bending a metal fragment 20a acc rding to the dashed lines in FIG. 5B. The first contact element 22 and sec- 65 22. That is to say, in FIG. 1, contacting means 24a of the ond contact element 24 have centers aligned with the sides of a terminal 26 extending vertically and are opposing each other. The terminal 26 extends downward

beyond the first and second contact elements 22 and 24. The holes 14 have a two-stepped shape in the base plate 18. The lower portions 14a of the holes 14 have the sam cross section as the terminal 26. Therefore, when th terminals 26 are fitted into the lower portions of the holes 14a, the contacts 20 are locked in the base plate 18. As shown in FIG. 4, the lower portions of the first and second contact elements 22 and 24 are resting against the side walls of the holes 14 in the base plate 18.

As shown in FIG. 1, the upper portions of the first contact elements 22 are resting against the side walls of holes 14 in a top plate 16 and are united with the upper portions of the terminals 26. Therefore, the first contact elements 22 are substantially fixed to a socket body 10. The first contact elements 22 have cavities 22a in the centers thereof. Second contact elements 24 opposed to the first contact elements 22 are formed as single members continuing from top to bottom.

As shown in FIGS. 1 and 5, only the lower portions nals 26. The remaining major portions are not fixed to any members but are elastically deformable. The lower portions of second contact elements 24 are, as described above, fixed, and their upper portions serve as contact-FIG. 1 is a cross-sectional view showing the first 25 ing means 24a that are brought into contact with lead pins of an IC device. The centers of the second contact elements 24 serve as engaging means 24b for engaging with an actuator, to be described later. The contacting means 24a are located on the side of the surface 12 of a 30 socket body 10 beyond the engaging means 24b. Each of the second contact elements 24 is curved like a wave when viewed laterally. The engaging means 24b corresponds to the curved portions. The engaging means 24b is opposed to cavities formed in the centers of the first 35 contact elements 22. The contacting means 24b is curved opposite to the engaging means 24b. The tips of the contacting means 24a are brought into contact with lead pins of an IC device. Tiny projections 22x are formed at or in the vicinity of the tips of the first contact 40 elements 22, and brought into contact with lead pins of an IC device.

> As shown in FIG. 1, an actuator 28 is formed between a top plate 16 and a base plate 18. The actuator 28 is a sliding plate having the same holes 28a as holes 14 of a socket body 10. Contacts 20 are inserted into the holes 28a of the actuator 28. The side walls of the holes 28a pass through cavities 22a formed in the centers of the first contact elements 22 and engage with the engaging means 24b of the second contact elements 24.

A cam 30 is arranged at an end of the actuator 28. On both sides of a socket body 10, a manipulation lever 32 is fixed with pivots 32a as shown in FIG. 2. The cam 30 is coupled to the manipulation lever 32 at the pivots 32a. When the manipulation lever 32 is turned, the cam 30 rotates simultaneously. In this embodiment, the cam has an arc section and a plane section. The plane section of the cam 30 is usually in contact with the end surface of the actuator 28.

Second contact elements 24 capable of being decontact elements 22, and the second contact elements 24 may be arranged to be in close contact with the first contact elements 22 with loads applied preliminarily in a direction of departure from the first contact elements second contact elements 24 is pressed elastically against the first contact elements 22. Then, when an actuator 28 lies at a position shown in FIG. 1, the second contact

elements 24 are brought into close contact with the first contact lements 22. In this state, lead pins of an IC device cannot be inserted.

When lead pins of an IC devic are inserted, a manipulation lever 32 is manipulated to rotate a cam 30. Thus, the plane section of the cam 30 is tilted with respect to the end surface of an actuator 28. Thereby, the actuator 28 moves to the right in FIG. 1 to push the engaging means 24b of the second contact elements 24, thereby causing the second contact elements 24 to depart from 10 the first contact elements 22. Eventually, openings are created between the contacting means 24a of the second contact elements 24 and the first contact elements 22. Then, the lead pins of the IC device can be inserted into contacts 20 through holes 14 of a socket body 10. After the lead pins of the IC device are inserted, the manipulation lever 32 is manipulated to reverse the cam 30. This brings the plane section of the cam 30 into contact with the end surface of the actuator 28. Then, the second contact elements 24 attempt to return to the initial positions, at which the second contact elements 24 are in 20 close contact with the first contact elements 22. The lead pins are held between the first and second contact elements 22 and 24. The lead pins are reliably held because of the elasticity of the second contact elements 24. FIG. 3 shows a state in which lead pins 34 of an IC 25 device 33 are inserted into contacts 20 as described above.

FIG. 6 is a cross-sectional diagram of an IC socket of the second embodiment of the present invention. FIG. 7 is an oblique view of the IC socket.

The outline configuration of the IC socket is identical to that of the previous embodiment. Corresponding members are assigned the same reference numerals. A detailed description will be omitted.

Contacts 20 in this embodiment are structured differ- 35 ently from those in the previous embodiment. Each of the contacts 20 is made up of a first contact element 22 that is substantially fixed and a second contact element 24 capable of being deformed elastically. The contacts 20 are metallic leaves made by bending metal plates. 40 The first contact element 22 and the second contact element 24 have their centers aligned with the sides of a terminal 26 extending vertically and are opposing each other. Lower extensions 26a of the terminals 26 are extending downward beyond the first contact elements 45 22. The lower extensions 26a are fitted and locked into holes in a base plate 18.

The second contact elements 24, which are capable of being deformed elastically, have, similar to those in the previous embodiment, the lower portions fixed. The upper portions of the second contact elements 24 serve 50 as contacting means 24a, and the centers are curved to form engaging means 24b.

The first contact elements 22 and the second contact elements 24 are substantially opposed. The upper margins of the contacting means 24a of the second contact 55 elements 24 are located at almost the same height as the lower margins (upper margins of cavities 22a) of the first contact elements 22. Therefore, as shown in FIG. 7, the second contact elements 24 are located below the first contact elements 22 (within the cavities 22a) with 60 no load applied. When contacts 20 are assembled as shown in FIG. 6, an actuator 28 lies at a position shown in FIG. 6 and initial loads are applied to second contact elements 24. The surfaces of the contacting means 24a of the second c ntact elements 24, which are facing first 65 first contact element has at said one end thereof, a procontact elements 22, lie on the same plane as the opposing surfaces of the first contact elements 22. Thus, the second contact elements 24 ar brought into close

contact with the first contact elements with loads applied in a direction of departure fr m the first contact elements 22. Then, when the actuator 28 lies at a position shown in FIG. 6, the second contact elements 24 are applied initial loads, thereby improving the response characteristic of the second contact elements 24 with respect to the action of the actuator 28. When the second contact elements 24 are free from initial loads, before the second contact elements 24 start moving in which they are elastically pressing the first contact elements 22, the actuator 28 must be moved a long distance to provide sufficient contact forces. In this embodiment, despite a short moving distance, sufficient

As previously described, according to the present invention, the distances between the IC receiving surface of a socket body and the contact points between the second contact element and lead pins can be reduced. Therefore, an IC socket of the present invention can be applied to an IC device that has short lead pins for high-density mounting. Furthermore, lead pins are reliably held between the first contact elements and second contact elements.

I claim:

contact forces are induced.

1. An IC socket comprising a socket body having a surface and a plurality of holes arranged on said surface at a predetermined pattern, a contact arranged in each of the holes and comprising a first substantially fixed contact element and a second elastically deformable contact element for holding therebetween a lead pin of an IC device, and an actuator for moving the second contact element of said contact, wherein said second contact element comprises at an intermediate point thereof, an engaging means for engaging with said actuator, and a contacting means at a position on the side of said second contact element spaced from said intermediate point for contacting a lead pin of an IC device, and wherein said second contact element is arranged close to said first contact element and said actuator causes said second contact element to be spaced at one end from said first contact element when the IC device is inserted in the IC socket, and wherein said first and second contact elements comprise oppositely disposed metal elements; said second contact element and said actuator being located on opposite sides of said first contact element; said first contact element having a cavity at a position facing the second contact element; said second contact element and said actuator being able to engage with each other via the cavity of said first contact element.

2. An IC socket according to claim 1, wherein said second contact element comprises a projection at said intermediate point bent so that it projects past the first contact element, and said actuator is engagable with said projection of said second contact element.

3. An IC socket according to claim 1, wherein said second contact element comprises a projection bent so that it projects into the cavity of the first contact element, and said actuator engages said projection of said second contact element.

4. An IC socket according to claim 1, wherein said first contact element has at said one end thereof, a projection for making contact with a lead pin of an IC device.

5. An IC socket according to claim 2, wherein said jection for making contact with a lead pin of an IC device.

6